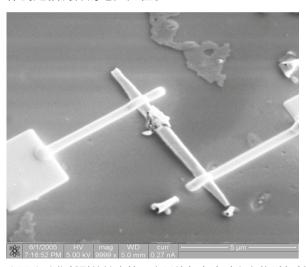
# 微小电阻测试方案

# 泰克 TSP-2000-ULR (6220/6221 + 2182A ) 测试方案

### 系统背昙

电阻测试是表征材料特性的最常用测试手段, 在某 些应用中,用户需要进行极端微小电阻(Ultra-low resistance)测试,例如纳米材料,超导材料,继电 器开关, 低电阻材料、连接器的测试, 或者精密的热 量测定和研究领域。这些被测件通常具有非常高的导 电性和非常小的电阻阻值,对测试连接方案有很大挑 战。在进行这类材料和器件的测试过程中,为了最大 限度的降低被测设备的自热效应,确保待测件的安全 和测量的准确性,通常会使用加流测压的方式,在被 测物两端施加可控的微弱精密电流信号,通过欧姆定 律测定被测件的电阻阻值。



上图为融化断裂的纳米管,由于施加电流过大自热引起断裂

在微小电阻测试领域,泰克公司提供的微小电 阻测试方案,通过使用吉时利高精度电流源 622X(100fA~100mA 输出可调)或 2400 系列源表, 以及纳伏表 2182A(1nV 灵敏度) 组合成为完备的测试 解决方案,完美解决了在微小电阻测试过程中经常遇 到的问题,使电阻测量灵敏度高达  $10n\Omega$ 。

配合泰克公司方案合作伙伴提供的上位机软件和测试 夹具,可以一站式解决用户在仪表与待测件连接,测 试结果存储, 以及数据分析过程中遇到的繁杂问题, 提高测试效率。

# 方案特点:

● 极高的电阻测试分辨率和大测试量程

#### Low Ohms Resistance Measurements

Model	Built-in Source	Offset Compensation	Dry Ckt. Clamp	Max I	Min. R Resolution	Variable I
2182A+622X		•	• `	100 mA	10 nΩ	•
2182A+2400		•		1 A	1 nΩ	•
2010	•	•	•	10 mA	$1 \mu\Omega$	
580	•	•	•	100 mA	$10 \mu\Omega$	
2002	•	•		7 mA	100 nΩ	
2001	•	•		9 mA	$1 \mu\Omega$	
2000	•			1 mA	$100 \mu\Omega$	
34420A	•	•	•	10 mA	100 nΩ	
2400	•	•		1 A	$100 \mu\Omega$	•

相比其他方法, 622X + 2182A 方案提供了高达 10nQ 的电阻测试分辨率,提供了极高的性价比。

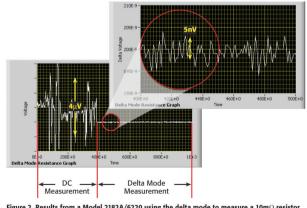
• 更好的发热控制

#### **Source Specifications**

(+5	Range (+5% over range)		Accuracy (1 Year) 23°C ±5°C ±(% rdg. + amps)			Programming Resolution			Temperature Coefficient/°C 0°-18°C & 28°-50°C			Typical Noise (peak-peak)/RMS <sup>3</sup> 0.1Hz-10Hz						
	2	nA	0.	4 %+	-	2	pΑ		100	fA	0.02	% +	200	fA	4	00/	80	fA
2	0:0	nA	0.	3 %+	- 1	0	pA		1	pA	0.02	% +	200	fA		4/0	0.8	pA
20	0	nA	0.	3 %+	- 10	0	pΑ		10	pA	0.02	% +	2	pA		20/	4	pA
	2	μA	0.	1 % +		1	nA		100	pA	0.01	% +	20	pA	2	00/	40	pA
2	0.	μA	0.	05% +	- 1	0	nA		1	nA	0.00	5% +	200	pA		2/0	0.4	nA
20	00	μA	0.	05% +	10	0	nA		10	nA	0.00	5% +	2	nA		20/	4	nA
	2 n	nA	0.	05% +		1 ,	μA		100	nA	0.00	5% +	20	nA	2	00/	40	nA
2	0 n	nA	0.	05% +	- 1	0	μΑ		1	$\mu$ A	0.00	5% +	200	nA		2/0	0.4	$\mu$ A
10	00 1	nΑ	0.	1 %+	- 5	0 ,	μΑ		10	$\mu$ A	0.01	% +	2	$\mu$ A		10/	2	$\mu$ A

622X 电流源输出的电流分辨率最高可以达到 100fA, 可以精确控制加载在待测件两端的电流大小, 确保待 测件处在安全状态下

• 更先进的测试方法, 消除热电动势



可以使用 Delta Mode 模式消除, 自动触发电流源使 信号极性交替变化,电流反向法消除了任何恒定的热 电失调,确保测量结果反映真实电压值,大幅度降低 测量中的噪声信号

• 交钥匙方案设计,可以提供完整的测试夹具方案和 上位机数据采集处理软件



### 微小电阻测试方案 方案技术白皮书



低阻测试软件界面

### 系统构成:

系统主要由 622X 高精度电流源 (或 2400 系列高精度 源表)、2182A 纳伏表、测试夹具、转接盒和上位机 软件构成。



622X 精密电流源可以输出正负电流,编程分辨率高达 100fA,6221 可以输出带宽在 1mHz ~ 100KHz 的交流和任意电流波形。



2182A 具备 1nV 电压测试分辨率,提供两个独立测试通道,可以与 622X 配合实现 Delta Mode 测试。



CT-MICR-ADP 转接盒

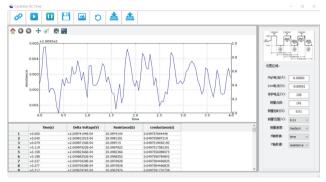
方案还提供专用转接头配件 CT-MICR-ADP,可以将622X 和 2182A 的各种输出接口(插片或者鳄鱼夹)统一转接为标准的 4 终端 BNC 接口,方便与其他夹具或者探针台进行互连。



# 微小电阻测试方案 方案技术白皮书

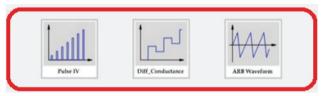
通过 CT-MICR-ADP 连接微小表面贴装器件的夹具

上位机测试软件 Cyclestar-MICR 提供了多种测试模式,包括 R-T 功能,电流扫描测试功能,Delta Mode 模式。



在 Delta Mode 下的软件测试界面

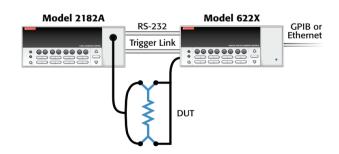
软件的 Pro 高级版还集成了脉冲测试功能, 微分电导测试模式和 622X 任意波形输出功能。



Pro 版本提供的脉冲、微分电导和任意波形输出功能

一体化测试方案可以帮助客户在短时间内搭建起微小 电阻测试环境,针对不同物理尺寸,不同连接方式, 和不同测试方法都可以快速方便的进行连接测试,并 在电脑端直接记录获取数据进行后续分析。

# 系统结构:



使用 CT-MICR-ADP 转接盒还可以将测试系统与探针台或其他夹具进行连接



# 典型方案配置:

电流源	6220/6221 吉时利电流源或 2400 系列
	源表
纳伏表	2182 吉时利纳伏表
转接盒	CT-MICR-ADP 四终端 BNC 接口
上位机软件	Cyclestar-MICR 专业测试软件
其他	测试夹具或探针台

